

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				
適用規格									
定 格	使用温度範囲	-55℃～85℃(注1)			保存温度範囲	-10℃～60℃(注2)			
	電 圧	AC 125 V			使用湿度範囲	40%～80%			
	電 流	0.5 A			保存湿度範囲	40%～70%(注2)			
性 能									
	項 目	試 験 方 法			規 格			QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○
	表示	目視にて確認する。						○	○
電 気 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。			45 mΩ以下			○	—
	低電圧、低電流下の接触抵抗	20 mV 以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で測定する。			55 mΩ以下			○	—
	絶縁抵抗	DC 250 V で測定する。			100 MΩ以上			○	—
	耐電圧	AC 300 V の電圧を 1 分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、全振幅 1.52 mm、3 方向各 2 時間試験する。			① 1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、正弦半波 3 方向各 3 回試験する。						○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95% 中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上			○	—
	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→10→15→30→10→15 分 を 5 サイクル試験する。			③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	塩水噴霧	濃度 5% の塩水、48 時間放置する。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下			○	—
	硫化水素	濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JE1DA 38)			② はなはだしい腐食がないこと。			○	—
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1 秒間			外観の変形及び端子などに著しいガタのないこと。			○	—
		はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内						○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 2 秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95% 以上が新しいはんだでぬれていること。			○	—
備考									
注1. 通電時の温度上昇を含みます。					製 図				
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。					担 当				
					検 図				
					承 認				
					出 図				
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。					   				
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目									
HS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品規格表			製品名 FX2B-***PA-1.27DSL(71)				
旧CL CL		図番 SLC4-151041-21			製品コード CL572				
					1/1				